## Journée thématique du Réseau Semi-conducteurs - Fabrication de détecteurs semi-conducteurs

## mercredi 14 juin 2017

Session détecteurs pour l'astrophysique et astroparticules - Amphi G. Charpak (15:30 - 17:00)

time	[id] title	presenter
	[14] Détecteurs bolométriques massifs en Ge : mesure simultanée de l'ionisation et de la chaleur à basse température. Application à la détection directe de matière noire.	M. DUMOULIN, Louis
	[15] HgCdTe focal plane arrays developments for space and science imaging at DEFIR (LETI-Sofradir joint lab)	M. GRAVAND, Olivier
16:30	[16] Discussions et bilan de la journée	